

度量衡規費收費標準第二十八條附表九修正草案

條文對照表

修正條文(欲新增/修訂處以底線標示)				現行條文(111.03.15 公告)(欲新增/修訂處以底線標示)				說明
系統代號	系統名稱	待校件	收費標準	系統代號	系統名稱	待校件	收費標準	
A04	麥克風自由場靈敏度校正系統	電容式麥克風 (Condenser Microphone)	<u>(1) 互換法(1/3 八音度, 頻率 1 kHz 至 40 kHz):</u> 基本費(十四點)頻率 1 kHz 至 20 kHz 新臺幣二萬九千元(頻率 1 kHz 至 40 kHz, 每加一點加新臺幣一千元) <u>(2) 比較法(1/3 八音度, 頻率 250 Hz 至 40 kHz):</u> 基本費(二十點)頻率 250 Hz 至 20 kHz 新臺幣一萬四千八百元(頻率 250 Hz 至 40 kHz, 每加一點加新臺幣五百元)	A04	麥克風自由場靈敏度 <u>互換</u> 校正系統	電容式麥克風 (Condenser Microphone)	每件新臺幣二萬九千元(1/3 八音度, 頻率 1 kHz 至 20 kHz, 共 14 點)	<ul style="list-style-type: none"> • 為完備智慧機械產業監測機械運作狀況及應用於機器人之聲學計量追溯, 提供與國際接軌之聲學感測器的追溯管道, 進行麥克風自由場靈敏度互換校正系統(A04)擴建以擴充互換法服務範圍與新增比較法服務項目, 爰依固有成本設算, 新增相關條文內容與校正費用, 並將互換法頻率範圍由 1 kHz 至 20 kHz 修正為 1 kHz 至 40 kHz。另因系統擴建後涵蓋兩種校正方法, 系統名稱擬由麥克風自由場靈敏度互換校正系統修訂為麥克風自由場靈敏度校正系統。 【經標四字第 1100006147 號】

修正條文(欲新增/修訂處以底線標示)				現行條文(111.03.15 公告)(欲新增/修訂處以底線標示)				說明
系統代號	系統名稱	待校件	收費標準	系統代號	系統名稱	待校件	收費標準	
D22	薄膜量測系統	(1) 二氧化矽薄膜標準片 (Silicon Dioxide Standard Reference Material) (2) 薄膜(使用 X 射線儀)	(1) 基本費(一點)新臺幣一萬三千元 (2) 基本費(一點)新臺幣三萬二千五百元	D22	薄膜量測系統	(1) 二氧化矽薄膜標準片 (Silicon Dioxide Standard Reference Material) (2) 薄膜(使用 X 射線儀) (3) 多孔隙薄膜標準片 (材質: SiOCH, 膜厚: 2 nm ~ 200 nm)	(1) 基本費(一點)新臺幣一萬三千元 (2) 基本費(一點)新臺幣三萬二千五百元 (3) 基本費(一點)新臺幣三萬三千元	<ul style="list-style-type: none"> 考量薄膜量測系統(D22)服務項目(3)多孔隙薄膜標準片已不符目前業界檢測所需,近五年未有廠商送校,在我國已無校正需求,維護系統已無產業效益,爰停止其校正服務並刪除相關條文內容與校正費用。【經標四字第 11100567130 號】 考量液晶間隙尺寸校正系統(D24)已故障,近 5 年僅有友達送校,並透過訪談了解若系統停止服務其可追溯至原廠,基於上述原因,維護系統已不符合經濟效益,爰停止其校正服務並刪除相關條文內容與校正費用。【經標四字第 11100567130 號】
				<u>D24</u>	<u>液晶間隙尺寸校正系統</u>	<u>TN 液晶盒、VA 液晶盒</u>	<u>基本費(五點)新臺幣二萬一千元(每加一點加新臺幣四千元)</u>	